



### **XML (EXAMINA MultiLine scanner): sistema di misurazione planare**

XML é un nuovo concetto di misurazione della planarità, che espande la consolidata tecnologia di proiezione di linee LASER e singola acquisizione.

XML é in grado di fornire misure dettagliate, ripetitive ed affidabili in particolare su grandi formati.

XML identifica e compensa ogni perturbazione meccanica causata dal traino e produce una mappa tridimensionale accurata della superficie.

XML é stato progettato in particolare per fornire una risposta ai problemi di planarità sui grandi formati, non risolti in modo adeguato con gli strumenti attualmente disponibili.

XML é utilizzabile come sistema a se stante, oppure integrato nel sistema di scelta fornito da EXAMINA.

### **XML (EXAMINA MultiLine scanner): flatness measurement system**

XML is a brand new approach to flatness measurement, that expands the well known technology of LASERS projection and single shot grabbing

XML supplies detailed, repetitive and reliable results also on largest formats.

XML identifies and compensates any mechanical disturbance introduced by conveyors, producing an accurate tridimensional map of tile's surface.

XML particularly addresses large formats measurement, where performance level offered by conventional instruments has proven to be inadequate.

XML can be used both as a stand alone device and integrated into EXAMINA Automatic Sorting System.



EXAMINA SpA Via dell'Industria 36, 41043 Formigine (MO) TEL 059 574530, FAX 059 557270

<http://www.examina.it> e-mail: [info@examina.it](mailto:info@examina.it)